Search Notes



Application/Control No.			
10/647 240			

Examiner

Hanh Nguyen

Applicant(s)/Patent under Reexamination	
ICHIMURA, GEN	
Art Unit	

2616

	SEARCHED						
Class	Subclass	Date	Examiner				
360	60	7/2/2007	HN				
386	94						
369	58						
380	4						
369	54						
709	224						
370	465						
•	466						
370	467						
	419						

INTERFERENCE SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
370	466	7/2/2007	HN		
370	419				
360	60				

(INCLUDING		DATE	EXMR
east		7/2/2007	HN
		,	
;	•		
		,	<u> </u>
•			
		,	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			